Search Notes

Application/Control No.

Applicant(s)/Patent under Reexamination

HAMAWAKI, YOSHIHIKO

Art Unit

2871

Examiner Tai Duong

10/510,589

SEARCHED								
Cli	ass	Subclass	D	ate	Exa	aminer		
3.	49	64	3/19	/2006		TD		
		106						
		112	,					
		113						
		114	·					
		187						
3	59	599		•				
		-						
						-		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
	<u> </u>				
•					

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)					
	DATE	EXMR			
EAST (US PGPUB, USPAT, EPO,JPO, DERWENT, IBM TDB) see search history printout	3/19/2006	TD			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					